SEMICONDUCTOR DEVICE

63-096946 [JP 63096946 A] PUB. NO .: PUBLISHED: April 27, 1988 (19880427) INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) .: 61-243615 [JP 86243615]

APPL. NO.:

FILED: October 13, 1986 (19861013)
INTL CLASS: [4] H01L-023/48; H01L-023/28; H01L-023/34
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components) Section: E, Section No. 656, Vol. 12, No. 335, Pg. 65, JOURNAL:

September 09, 1988 (19880909)

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a withstand voltage between an electric route and a cooling route by a method wherein the electric route is insulated completely from the cooling route by inserting an insulating plate between an electric-current terminal and a cooling block and the whole device is sealed by an insulating material so that the dew condensation on the insulating plate can be prevented.

CONSTITUTION: The heat generated by a semiconductor device 1 is conducted from an electric-current terminal 2 installed on both faces of the device over an insulating plate 8 to a cooling block 3, and is discharged after the heat has been absorbed by cooling water. The efficiency of thermal conductivity is influenced only a little by the insulating plate 8, but is not worsened. Because the insulating plate 8 is installed, an electric route is insulated electrically from a cooling route, and the cooling water is not electrified. It is not required to control the water quality of the cooling water, the corrosion by an electric current is not caused. In addition, except for a connecting part 2a and a part 5a to conduct the heat to the outside, the whole assembly including a pressurizing structure 9 is insulated and sealed 10. As a result, it is possible to prevent the dew condensation on the insulating plate 8 and to increase the pressure- tight performance between the electric route and the cooling route. It is,

therefore possible to obtain an ultra-high-voltage semiconductor device easily.

砂日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

⊕公開特許公報(A)

昭63-96946

®Int,Cl.⁴

出別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988) 4月27日

H 01 L 23/46 23/28 Z-6835-5F Z-6835-5F

- 5835-5F 客査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂発明の名称 半導体装置

⊕特 瞬 昭61-243615

母出 ■ 昭61(1986)10月13日

Ø発 明 者 前 ¹

兵庫県伊丹市塔原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑥出 駅 人 三菱電搬株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

30代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

77

A S 0 5 %

水温体装置

.

半導体書子の両個に電視様子。冷却プロックを それぞれ頭次に食ね、かつこれらの相互を加圧検 造器により加圧技行して資成する平導体装置構造 において、前部各電視様子と冷却プロックとの被 近面間に絶景板を介定。洋入させて、電気的に絶 景すると共に、前記各電波域子の外傷への接続 分と、前記各電波域子の外傷への接続 分と、前記各電波域子の外傷への接続 分とを独立、かつ前記加圧構造器を含み、でこっか 全体を絶景対所により対止させて構成したことを 特徴とする半導体装置。

3、 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、手選条要要に関し、さらに詳しく は、手導体電子の同盟に電技機子。冷却プロック を順に登ね、加圧技術して検索する手導体要要構 造の改良に低るものである。 (従来の技権) 中国 こっこ

一般に半導体装置、特にダイオード。サイリスタ。それにトランジスタなどの半導体素子においては、発熱温度によりその特性が高しく変化し、かつ放射作用の膨い環境では、局部過熱によつて放映する危険すらあるために、その対策として、 使来から放発手段を講じた基々の半導体装置構成が減度されている。

従来例によるこの種の放施手数を適じた辛基体 数量として、ことでは水冷大手事件装置の構成を 第2回に示す。

すなわち。この第2間を未倒霧底において、符号1 仕半導体案子。こ。ではダイオードを示し、2 はこの半導体案子1 の関端側に配した一対の定域場子、3 は立ちにこれらの名電流場子の外側に配した無伝導性の良好な金属からなる一対の冷却プロックで、それぞれの内部には、冷却水の水路4 が形成され、各水路にはご供別などの金属からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5,5 質を



特閒昭63-96946(2)

記管ホース8 により直結させ、他方のニップル5。 1 を通して、矢印のように乃が水を通水させ、 前 記手書 第子1 の発無を、これら一対づいの電波 能子2.2 およびたがプロック3.3 を介して冷却し 所るようにしてあり、また、7 は地線座で、 前記 半導体第子1.4 電波増子2.2 および各乃がプロッ タ3.3 を挟持して、矢印に示す圧被力を受けるよ うにすると共に、関示しない加圧構造器との電気 的地域をとるようにしたものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかして、前記的で国党末例構成での平準条款 世における最大の策点とするところは、各海部プロック3.2 の本路4.4 が帯電されることにあり、 このために平準体度子1 の両値にかいる電圧が、 そのまい配管ホース8.2 はび内部の冷却水にも印 加されて、この冷却水の抵抗が低いと、多くの改 れ電波が冷却緩路を流れ、特に直旋電圧がかけら れている場合には、ホースニップル5.5 が電波質 まで途解、振純することがあつて、短期間で各冷 却プロック3.3 が使用不能になるほか、このよう

支援結構によって電波が流れる現金を発生しており、この点は、単に沿頭距離を延長させるだけでは解決し得ない問題であって、電気振路と冷却振路問の報電圧にはおのずと要罪があり、これは単単作素子1の有する特性・定ちを十分には抵用し得ないことを意味していて、この種の養養機成にとって行ましくないものであった。

この発明は、従来のこのような問題点を解析するためになされたもので、その目的とするところは、 半導体第子の有する特性。定為を十分に発揮し得て、電波賞女を発生せず、かつ協電事故の気れのない高階圧の手導体被置を提供することである。

【開闢点を卸換するための手段】:

教記目的を達成するために、この発明に係る中 事件装置は、電流値子と冷却プロックとの装圧器 間に絶縁版を大を、挿入させると共に、加圧構造 基を合めた装置を体を絶疑対斜で対止させたもの である。

(作 用)

に内却水の最初が低いと、感覚の慣れすらあつて 危険であり、これを防止するためには、冷却水の 抵抗を可及的に高くする必要があつて、その水質 の管理も容易でないなどの不利がある。

そこで、これらの対策として、第3回の部分所 頭に示すように、電波塊子2 と冷却プロック3 と の間に、ペリリアとかポロンナイトライド(BH)な どの糸伝導性の良好な絶縁板8 を介在させて、電 気経路と冷却経路とを絶縁した構成が提案されて いる。なお、この場合、絶縁板8 の厚さは、おい よそ 0.5~1.5mm 程度が一般的である。

そして、この第3回使来例構成の場合、半導体 常子1 に生ずる発施は、電資銀子2、絶錯収8、対よ びカ却ブロック3 を経て冷却水に伝流吸収される が、電流銀子2 と冷却ブロック3 間の絶疑耐電圧 を十分に確保するために絶疑板8 の外別を大きく させて、その拍画距離を可及的に延長させるよう にしている。

しかし一方。冷却水を用いる上では、絶縁板 B の表面での結構問題を避けることはできず、この

すなわち、この発明では、電波増子と冷却プロック間に絶越級を挿入介在させることにより、電気延路と冷却緩路を完全に絶難でき、併せて装置全体を絶縁材料で対止させることにより、絶縁級面の結算などを図止し得て、電気延路と冷却緩路関の耐電圧を格別に向上できるのである。

以下、この発明に係る半導体装置の一実施例に つき、第1間を参照して詳細に表明する。

第1回はこの変施例による半導体装置の模型構成を示す解覆面であり、この第1回変施例において、前記第2個。第3回要決例と同一符号は同一または相当部分を示している。

十なわち。この第1回実施例においても、符号 1 は半導体素子。これではダイオードを示し、2 はこの半導体素子1 の両線側に配した一角の電波 塊子、1 はさらにこれらの各電波塊子の外側に配 した損などの施保導性の良好な金属からなる一角 の冷却プロックで、それぞれの内部には、冷却水 の木坊(が別成され、各水路には、負債などの金





特別昭63-96946(3)

関からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5。5 随を配管ホース6 により直絡させ、他方のニップル5。5 を通して、矢印のように冷却水を通水させ、解配平晶体末子1 の発胎を、これら一対づいの電波縄子2、2 対よび冷却プロック3、3 を介して冷却し得るようにしてある。

また、8 はアルミナ・変化アルミニウムとか、ポロンナイトライドなどの・無伝導性の良好な電気絶疑材料からなる絶疑板であつて、前記を電気端子2 と冷却プロック3 との間に介在。挿入されており、この絶疑板8 の厚さは、通常の場合・その財電圧によつて決定されるが、 0.5~1.5mm 程度の義強が一般的である。

さらに、8 は貧配名部品相互を加圧快待させる ための加圧構造部であり、8aは単定の圧換力を与 えるための観パネ、9bはこの圧換力を保持するた めのポルトである。

そしてまた、10社前記名電表端子2の外部への 技能部分2eと、前記各階部プロック3の外部への

制され、電気経路・冷却経路間の高耐圧化が可能 になり、これらによつて、使来・純水を使用しな ければならなかつた超高圧の半導体装置をも容易 に実現し得るのである。

なお、前記実施例線査においては、水冷式の半 導体装置に適用する場合について述べたが、その 他、自冷式とか異冷式などの任意の冷却方式によ る半導体装置に適用しても門様な作用。硬化が将 られる。そしてまた、この実施何構造では、半導 体素子を1個だけ用いる場合について述べたが、 これを複数個銀合せて用いる場合にも広く適用で きることは初節である。

(発明の角果)

以上群立したように、この発明によれば、半率体素子の問題に電波組子。冷却プロックをそれぞれ順次に重ね、かつこれらの相互を加圧構造により加圧技持して構成する半率体設置構造において、各電波組子と冷却プロックとの設圧循環に発して、各電波組子の外部への設設部分と、各権超ブに、各電波組子の外部への設設部分と、各権超ブ

然伝達部分Saとを除き、かつ前記加圧構造部3の 全体を含んで、これらを外部に対して被覆針止す るための。例えば、エポキシ側層、ゴムなどの絶 は対料からなる針止外数である。

しかして、この実施側線造の場合。半導体素子 しからの発生施は、その阿闍信での電液端子2.統 級板8. および冷却プロック3 を疑て、冷却水によ り吸収排除され、所期の半導体素子1 の冷却作用 が果されるのであり、この際の施伝導効率は、統 が果されるのであり、この際の施伝導効率は、統 が果されるのでよる優かな動物のみであって、大 幅に至くはならず、また、この絶縁板8 がで気的 れているために、電気経路・が利却経路関が電気的 に発達されて、冷却水には帯電せず、従って冷却 水の水質性理が不要になり、かつ電流質食を生ず る気れもない。

さらに、外部での接続部分2a、および外部への 熱伝達部分5aを執き、かつ加圧構造部をを含んだ 全体を、絶縁材料からなる対止外数10により対止 させているために、絶縁版をの変遷に生ずる結算 を防止できて、変面側での流れ電波が効果的に抑

4.図図の簡単な製明

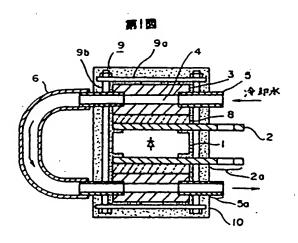
第1回はこの発明に係る半導体装置の一変施例による概要構成を示す装飾調図であり、また第2回、および第3回は門上装置の従来例による概要構成をそれぞれに示す装飾画図である。

1 ・・・半導体素子、2 ・・・電視線子、3 ・・・冷 却プロック、4 ・・・水路、3 ・・・始級級、3 ・・・ 加圧構造盤、3a・・・級パネ、8b・・・加圧ポルト、 10・・・対止外改上層域抗体。

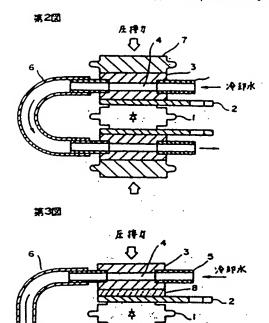




特閒昭63-96946(4)



1 : 本集体素3 2 : 電振端3 3 : 冷却アロッ7 4 : 水路 8 : 純経線 9 : 加及標準 9a: 紅瓜ボギ 9b: 加及ボド 10: 対止外装







THIS PAGE BLANK (USPTO)